



Віктор ГРЕШТА  
2024 р.

## ПРОГРАМА

фахового іспиту «Електронні комунікації» для абітурієнтів, які вступають до НУ «Запорізька політехніка» на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» на основі НРК6, НРК7 за спеціальностями 172 «Електронні комунікації та радіотехніка», 175 «Інформаційно-вимірювальні технології», 176 «Мікро- та наносистемна техніка».

Для оцінки знань абітурієнтів на фаховому іспиті фаховою атестаційною комісією розроблені критеріально-орієнтовані тестові завдання, які дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей необхідних для засвоєння змісту навчання за спеціальностями 172 «Електронні комунікації та радіотехніка», 175 «Інформаційно-вимірювальні технології», 176 «Мікро- та наносистемна техніка» ступеня «бакалавр».

Фаховий іспит може проводитись очно та/або дистанційно із використанням інформаційного сервісу «Система дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» (для осіб, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території – за зверненням вступника). При проведенні в дистанційному форматі обов'язковою є процедура візуальної ідентифікації вступника, здійснюється відеофіксація іспиту.

Вступники повинні знати і вміти:

- елементну базу радіоелектронної апаратури;
- принципи функціонування напівпровідниковых пристройів;
- класифікацію режимів роботи активних пристройів;
- схеми включення активних пристройів;
- параметри схем з спільним емітером, спільною базою, спільним колектором;
- основи інтегральної схемотехніки;
- типові функціональні вузли цифрових схем;
- основні поняття мікропроцесорної техніки;
- основи інформатики;
- основи метрології
- пояснювати і застосовувати основні поняття і терміни.

При підготовці завдань комісія виділила такі основні розділи з переліком тем:

- 1. Елементна база радіоелектронної апаратури:**
  - Активні і пасивні елементи. Резистори, конденсатори, катушки індуктивності, трансформатори.
  - Основні поняття про електричні переходи.
  - Напівпровідникові діоди, біполярні транзистори, польові транзистори, тиристори.
- 2. Принципи функціонування напівпровідниковых пристрій:**
  - Основні параметри біполярних і польових транзисторів.
  - Системи Y, H, Z, K – параметрів.
  - Малосигнальні параметри біполярних транзисторів.
- 3. Класифікація режимів роботи активних пристрій:**
  - Області роботи біполярних транзисторів.
  - Поняття кута відсікання.
  - Режими роботи класів A, B, AB, C, D.
- 4. Схеми включення активних пристрій:**
  - Основні схеми включення біполярних і польових транзисторів (спільний емітер, спільна база, спільний колектор, спільний сток, спільний витік).
- 5. Параметри схем з спільним емітером, спільною базою, спільним колектором, спільним стоком, спільним витоком:**
  - Основні параметри підсилювальних каскадів.
  - Схеми зміщення фікованим струмом бази, фікованою напругою база-емітер, схеми емітерної і колекторної термостабілізацій.
- 6. Основні відомості про інтегральні мікросхеми:**
  - Види, призначення та маркування інтегральних схем.
  - Класифікація аналогових інтегральних мікросхем
  - Операційні підсилювачі. Побудова схем на операційних підсилювачах.
  - Масштабні підсилювачі, інвертуючий та неінвертуючий підсилювачі.
- 7. Логічні операції, види опису функцій алгебри логіки:**
  - Логічні елементи та принципи побудови схем на їх основі.
  - Класифікація логічних пристрій.
- 8. Види та принципи побудови тригерів:**
  - Асинхронні та синхронні тригери. RS – тригер, D –тригер, T-тригер, універсальні JK – тригери. Таблиці переходів.
- 9. Типові функціональні вузли цифрових схем:**
  - Мульти- й демультиплексори. Дешифратори, дешифратори-демультиплексори і шифратори.
  - Принципи побудови елементів пам'яті.
- 10. Основні поняття мікропроцесорної техніки:**
  - Класифікація мікропроцесорів. Організація шин. Принципи побудови мікропроцесорних систем. Подання чисел у мікропроцесорах.
  - Архітектура мікропроцесорів. Організація пам'яті. Типи переривань. Типи адресації операндів.
- 11. Основи метрології:**

- Завдання метрології. Одиниці вимірювання фізичних величин. Системи вимірювання: магнітоелектрична, електромагнітна, електродинамічна.
- Похибки вимірювання: абсолютна, відносна, методична, систематична, випадкова.
- Електровимірювальні прилади: властивості, види, клас точності, стабільність, чутливість.

## КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Кожний варіант тестів містить 30 завдань, які розподілені за трьома рівнями складності (по 10 завдань кожного рівня). Складність екзаменаційних завдань визначається, як правило, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у процесі пошуку відповіді.

1-й рівень містить 10 завдань мінімального рівня складності, для відповіді на які достатньо орієнтуватися в подіях та знати їх відповідність певним історичним періодам.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється двома балами.

Оскільки актуальним напрямом історії є її персоніфікація, то 2-й рівень, який містить 10 завдань середнього рівня складності, дозволяє з'ясувати рівень знань абітурієнта щодо ролі персоналій в історичному процесі.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється трьома балами.

3-й рівень містить 10 завдань підвищеної складності, відповідь на які вимагає володіння абітурієнтом історичним категоріально-понятійним апаратом.

Правильна відповідь на кожне завдання цього рівня оцінюється п'ятьма балами.

Отже, максимальна кількість балів, яку абітурієнт може отримати за правильно виконані завдання всіх трьох рівнів, складає 200 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість отриманих балів становить більше ніж 100 балів.

У разі наявності в паперовій роботі більше однієї відміченої відповіді на кожне запитання, за це запитання виставляється нуль балів (окрім випадків, коли одна з відмічених відповідей на запитання закреслена, а інша зазначена акуратно та чітко).

Усі попередні кроки і міркування, що приводять до відповіді на завдання, абітурієнт виконує на чернетці. Перевірка цих записів екзаменаторами не передбачається. Екзаменатори перевіряють лише вірність закреслених відповідей серед запропонованих на кожне завдання варіантів А, Б, В, Г, Д, Е в листі відповіді.

## **СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ**

1. Сенько, В. І. Електроніка і мікросхемотехніка: У 4 т. [Текст] / В. І. Сенько, М. В. Панасенко, Є. В Сенько, М .М. Юрченко, Л. І. Сенько, В. В. Ясінський. Т.2: Аналогові та імпульсні пристрої. – Х.: ФОЛІО, 2002. – 510 с.
2. Волович, Г. И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств [Текст] / Г. И. Волович – М.: Издательский дом “Додека-XXI”, 2005. – 528 с.
3. Прищепа, М. М. Мікроелектроніка: В 3 ч. Ч. 2. Елементи мікросхемотехніки [Текст] / М. М. Прищепа, В. П. Погребняк – К.: Вища шк., 2006. – 503 с.
4. Алексенко, А. Г. Микросхемотехника [Текст] / А. Г. Алексенко, И. И. Шагурина – М.: Радио и связь, 1990. – 496 с.
5. Гусев, В. Г. Электроника [Текст] / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев – М.: Высш. шк. 1991. – 622 с.
6. Прищепа, М.М. Мікроелектроніка: В 3 ч. Ч. 2. Елементи мікросхемотехніки: Навч посіб. [текст] / М.М. Прищепа, В.П. Погребняк За ред. М.М. Прищепи. – К.: Вища шк., 2006. – 503 с.
7. Колонтаєвський, Ю.П. Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум [текст] / Ю.П. Колонтаєвський, А.Г. Сосков За ред А.Г. Соскова. - К.: Каравела, 2003. – 368 с.
8. Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника [текст] / Е.П. Угрюмов - СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2000. – 528 с.
9. Гаврилюк М.А. Электрические измерения электрических и неэлектрических величин [текст] / М.А. Гаврилюк и др.. Под ред.. Е.С. Полищука. - Киев: Вища шк., 1984. – 359 с.
10. Кравчук С.О. Основи комп’ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі. Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів [текст] ] / С.О., Кравчук, В.О.Шонін. - К.: Каравела, 2005. – 344 с.
11. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. [текст] / Підручник за ред. Пушкаря О.І. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. – 704 с. (Альма-матер).
12. Локазюк В.М. Мікропроцесори та мікроEOM у виробничих системах: Посібник. [текст] / В.М. Локазюк – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 368 с.

Затверджено на засіданні  
фахової атестаційної комісії  
«24 » квітня 2024р.

Голова фахової атестаційної комісії

О.Ю. Малий